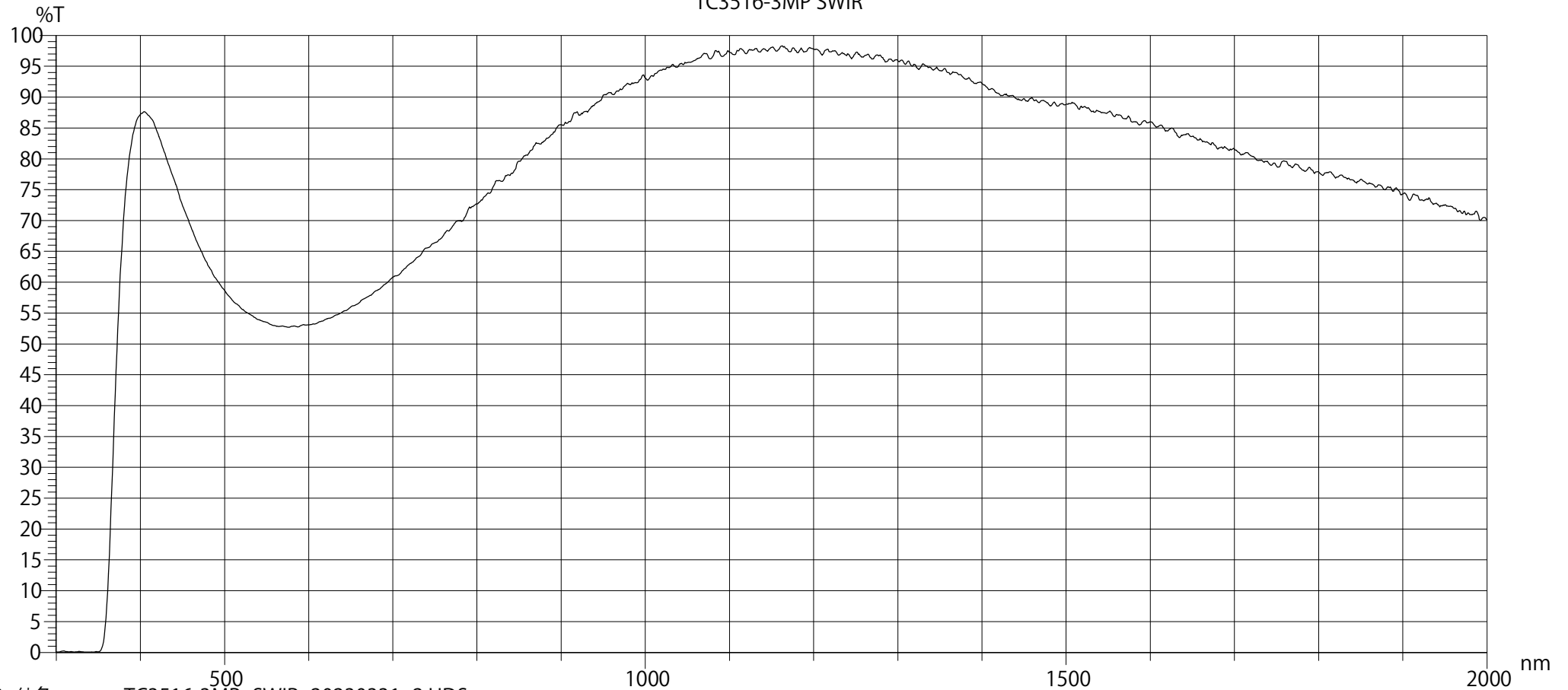


TC3516-3MP SWIR



ファイル名: TC3516-3MP_SWIR_20230331_2.UDS

コメント:
分析日時: 10:28:54, 03/31/2023

装置条件

測定モード: 波長スキャン
データモード: %T
開始波長: 2000.00 nm
終了波長: 300.00 nm
スキャンスピード: 300 nm/min
サンプリング間隔: 1.00 nm
初期待ち時間: 0 s
繰り返し周期: 0.0 min
測定回数: 1
測定前オートゼロ: Off

スリット: 5.00 nm
ホタル電圧: 自動1
光源切替モード: 自動切替
光源切替波長: 340.00 nm
ベースライン設定: 1-ザ 1
高分解能測定: Off
D2ランプ: On
W1ランプ: On
R/S反転: Off
減光板減衰率: 減光板未使用

--- 近赤外 ---
スキャンスピード: 750 nm/min
スリット: 自動制御
PbS感度: 1
検知器切替補正: 補正なし
検知器切替波長: 850.0 nm
光量制御モード: 固定
セル長: 10.0 mm